

О ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ЭФФЕКТА ГАННА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

И. А. Полузотов, Ю. М. Попов, В. С. Ройтберг

Известно, что если кристалл GaAs n-типа находится в состоянии ганновской генерации, то по нему со скоростью v движется домен сильного поля /1,2/. При этом внутри домена заметно изменяется ряд оптических характеристик кристалла. Мы рассмотрим ниже изменение коэффициента отражения.

Для частот ω , много меньших ширины запрещенной зоны, комплексный показатель преломления имеет вид

$$N^2 = \epsilon \left[1 - \frac{4\pi e^2}{\epsilon \omega (\omega - i\nu)} \sum_{\mathbf{k}} \frac{x_{cc}(\mathbf{k})}{m_k} \right]. \quad (I)$$

Здесь ϵ – постоянная диэлектрическая проницаемость, ν – частота столкновений, $x_{cc}(\mathbf{k})$ – населенности уровней в зоне, m_k – эффективная масса в зоне проводимости.

Будем считать, что закон дисперсии в зоне проводимости из-рабочий вблизи главного и ν_0 побочных минимумов (рис. I). Населенности уровней внутри домена можно считать максвелловскими с разными температурами: T – для "легких" и T_0 – для "тяжелых" электронов, причем $T > T_0$.

Тогда выражение (I) имеет простой вид

$$N^2 = \epsilon \left[1 - \frac{\Omega^2}{\omega(\omega - i\nu)} \right]. \quad (2)$$

При этом вне домена

$$\Omega = \Omega_0 = \left(\frac{4\pi e^2}{m_0 \epsilon} \right)^{1/2},$$

а внутри домена

$$\Omega = \Omega_0 \left[1 - \frac{1 - \frac{n_0}{n_1}}{1 + \frac{1}{V_0} \left(\frac{n_0}{n_1} \right)^{3/2} \exp(\Delta/T)} \right]. \quad (3)$$

Здесь n — полная концентрация электронов в зоне проводимости.

Уменьшение плазменной частоты внутри домена связано с тем, что часть электронов под действием электрического поля перешла в побочные минимумы, где их эффективная масса $m_1 > m_0$. Оценка по формуле (3) для параметров, характерных для GaAs при небольшом превышении над порогом ганновской генерации дает:

$$(\Omega_0 - \Omega)/\Omega_0 \approx 0,06$$

Излучение, частота которого лежит в интервале $\Omega < \omega < \Omega_0$, испытывает сильное плазменное отражение только вне домена.

Известно [2], что при концентрации электронов $n > n_1$ при небольшом превышении над порогом возникает сильная ударная ионизация, что может привести к искажению ганновских осцилляций, рассасыванию домена и пр.

Это соответствует для GaAs $\Omega_0 = 2-3 \cdot 10^{14}$ сек⁻¹. Эффективная модуляция излучения в диапазоне $\Omega < \omega < \Omega_0$ может быть экспериментально достигнута, если луч падает под прямым углом к направлению ганновской генерации в кристалле и сфокусирован на площа-ди порядка боковой поверхности домена. Последнее может быть достигнуто за счет выбора образца GaAs с длиной домена большей длины волн излучения.

Полученные результаты сильно изменяются, если кристалл в условиях ганновской генерации помещен в магнитное поле. В случае, когда циклотронная частота $\omega_c > \Omega_0$ и для циркулярно-поляризованного излучения, распространяющегося вдоль магнитного поля, можно показать, что внутри домена появляются два интервала сильного магнетоплазменного отражения

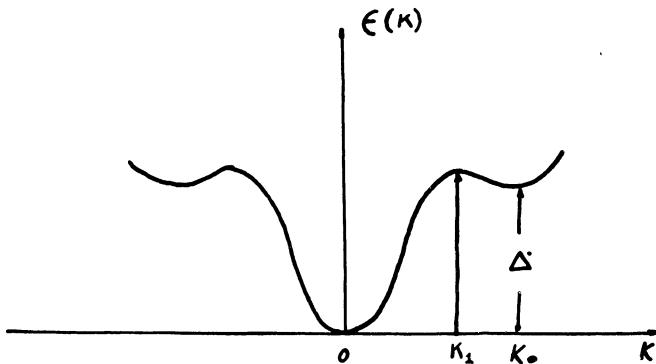
$$\omega_c < \omega < \frac{\omega_c}{2} + \left[\left(\frac{\omega_c}{2} \right)^2 + \Omega_0^2 \frac{n_0}{n} \right]^{1/2} \quad (4)$$

$$\bar{\omega}_c < \omega < \frac{\bar{\omega}_c}{2} + \left[\left(\frac{\bar{\omega}_c}{2} \right)^2 + \Omega_0^2 \frac{n_0}{n_1} \frac{V_0 n_1}{n} \right]^{1/2}. \quad (5)$$

Вне домена существует только один интервал

$$\omega_c < \omega < \frac{\omega_c}{2} + \left[\left(\frac{\omega_c}{2} \right)^2 + \Omega_0^2 \right]^{1/2}. \quad (6)$$

Здесь $\omega_0 n_1$ - концентрация электронов в побочных минимумах, $\bar{\omega}_c = \omega_c n_0 / n_1$. Отметим, что изменение магнитного поля сдвигает интервал частот, в котором существует отражение.



Р и с. I. Закон дисперсии в зоне проводимости полупроводника типа GaAs.

Из (4) и (5) видно, что здесь имеются более широкие возможности для модуляции излучения. В частности, излучение с частотой в области (5) испытывает сильное отражение только внутри домена. Если излучение падает не перпендикулярно, а под углом направления ганновской генерации, проходя через прозрачный катод, то оно будет проходить через кристалл, только если не встретит на пути домен (например, когда домен исчез у анода и еще не появился у катода). При этом частота модуляции определяется временем возникновения домена. Отметим, наконец, что частота модуляции ω_m , равная частоте ганновских осцилляций, может быть доведена до величины $\omega_m = \Delta\omega$, где $\Delta\omega$ - межмодовое расстояние в ПКГ. Таким образом, если бы удалось осуществить с помощью эффекта Ганна модуляцию излучения с частотой порядка ширины запрещенной зоны (например, с помощью эффекта Франца-Кельдыша в домене /3/), то можно было бы надеяться на получение в определенных условиях принудительной синхронизации мод в ПКГ.

Поступила в редакцию
17 декабря 1972 г.

Л и т е р а т у р а

1. А. Ф. Волжов, Ш. М. Коган. УФН, 96, 633 (1968).
2. М. Е. Левинштейн, М. С. Шур. УФН, 5, 1791 (1971).
3. P. Guetin, D. Boccon-Gibod. Appl. Phys. Letts., 13, 161 (1968).